

标准探针台/DH系列综合型探针台

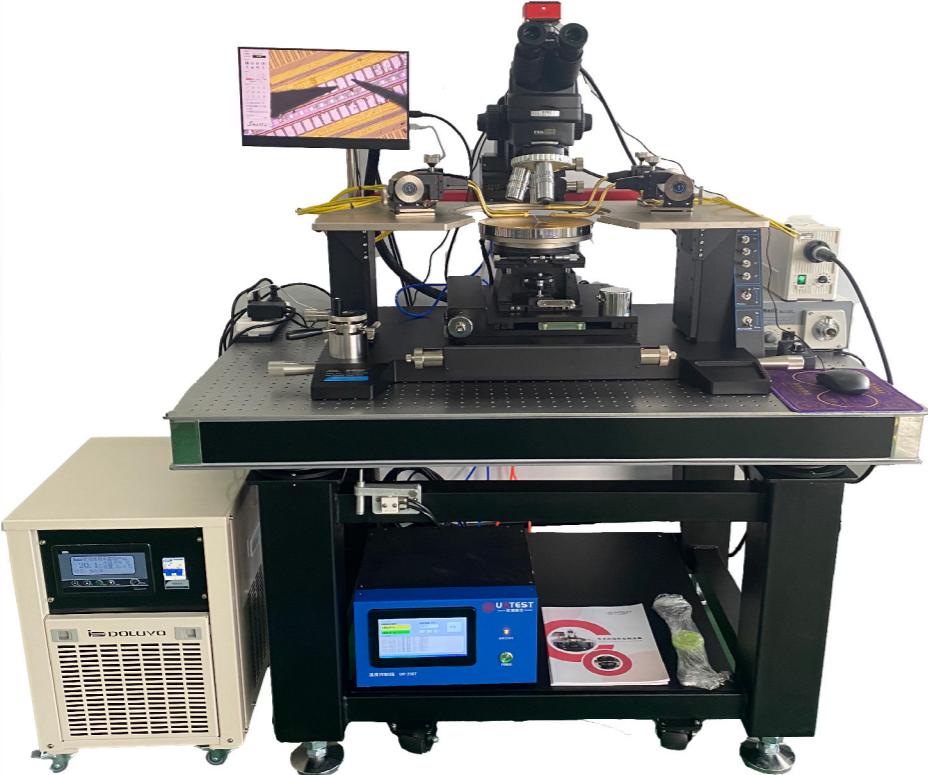
详细参数

产品概要

DH系列探针台是一款综合型晶圆测试探针台，最大可完成12英寸晶圆的电学测试。此系列探针台设备配置十分丰富，不仅具备龙门架结构和卡盘的升降功能，还具备业内领先的卡盘快速移动技术，可快速定位样品位置，提高测试效率。另外针座平台具备三段式升降功能，在不失焦的情况下可以使样品和探针做到快速分离，同时也方便探针卡的使用。此设备在大型实验室或者半导体工厂得到广泛运用，配合对应的仪器仪表，可以完成集成电路/芯片/MEMS器件/PCB元器件/材料器件的IV/CV特性测试/管芯晶圆/LED/LC-D/太阳能电池行业的测试。此系列探针台可以实现1μm以上的Pad电极测试，也可以实现搭载探针卡的测试。

技术特点

- 卡盘可360度快速移动，便于快速定位样品位置，提高测试效率；
- 三段式可升降探针座平台，在不失焦的情况下可以使样品和探针做到快速分离；
- 加厚级刚性金属框架结构设计，领先的内部防震技术，结构性能稳定。



技术参数	产品型号	DH6	DH8	DH12
探针台本体	主体材料	航空铝	航空铝	航空铝
	整机尺寸 (mm)	750L*550W*680H	800L*580W*680H	930L*700W*680H
	重量	75kg	95kg	150kg
	卡盘大小	6", 360度转动, 可微调	8", 360度转动, 可微调	12", 360度转动, 可微调
	卡盘XY轴行程	6"*6", 精度10um	8"*8", 精度10um	12"*12", 精度10um
	卡盘Z轴行程	快速升降5mm, 微调升降行程6mm, 精度1微米		
	卡盘材质	不锈钢镀金, 具备更小的接触电阻		
	卡盘气浮移动范围	360度快速移动, 便于快速定位, 提高测试效率		
	卡盘吸附方式	真空吸附, 可选择环形吸附或者多孔吸附 (适用于薄片)		
	背电极测试功能	卡盘镀金, 电学独立悬空, 带2个4mm香蕉头插口, 具备背电极功能		
针座平台	其它功能	带标准接地保护, 可升级		
	材质	U型平台, Q235镀镍, 带接地端子		
	大小	最多可放置6个探针座	最多可放置8个探针座	最多可放置12个探针座
	三段式升降平台	探针平台可以快速升降, 拥有5mm 和 300um 两档, 探针平台可以上下微调, 行程 25mm, 升降精度 1μm。(使用探针卡的时候使用)		
	显微镜类型	体式显微镜/视频显微镜/金相显微镜+CCD成像系统		
显示系统	倍率范围	16X~200X/40X~280X/20X~4000X		
	显微镜行程	具备高刚性龙门架结构, XYZ 行程分别为2英寸*2英寸*2英寸, 精度 1um		
	CCD 成像系统	2k或者4K相机, 帧率 60fps, 带拍照/录像/测量功能等功能		
探针座	种类	丝杆型/微分头型/经济型探针座		
	X-Y-Z 行程	12.5mm-12.5mm-12.5mm		
	机械精度	0.5um/0.7um/2um		
夹具	漏电精度	同轴夹具10pA/三轴夹具100fA		
	接口形式	同轴/三轴/SMA/香蕉头/鳄鱼夹/裸线等接口		
其它	选件	屏蔽箱/防震桌/射频/同轴/三轴加热卡盘/探针卡/光电流显微镜/大功率/半自动		
	电力需求	220V/50HZ		